## 硬件问题导致不识卡分析思路

一,首先介绍下 SIM 卡初始化流程,及正常识卡情况下的波形图。

## 1, 激活:

开启电源后 SIM 按以下次序激活各触点: RST 低电平状态、VCC 加电、I/O 口处于接收状态、VPP 加电、提供稳定的时钟信号。激活顺序结束后,卡准备好冷复位。

## 正常操作:

接口设备和卡的对话应顺序操作为:接口设备激活卡电路、卡和接口设备之间信息交换并由冷复位启动卡应答、接口设备释放电路

## 启动卡应答:

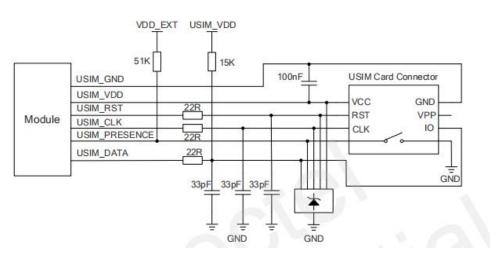
时钟加于卡 CLK 后,卡 RST 保持为复位(状态 L)至少 400 周期,然后为 H; 若卡 I/O 在在卡 RST 为 H 的 40000 个时钟周期内无应答,卡 RST 返回到状态 L,卡电路被接口设备释放 VCC 电压选择:

GSM 模块上电会先给 1.8v 电来检测 SIM 卡,如果没检测到 SIm 卡,就会从 1.8V 跳变到 0v,从 0V 跳变到 2.85V,再次检测 SIM 卡,如果检测到 SIM 卡,则会一直输出供电电压 2.85v,如果在 1.8V 检测到 SIM 卡则会一直输出 1.8v 电压

SIM 卡有对应的 ISO-7816 规范和协议。

下图为一个标准初始化流程,如果你从 sim 卡座端和模组 pin 脚端都可以测量到如下波形那说明硬件无任何问题。





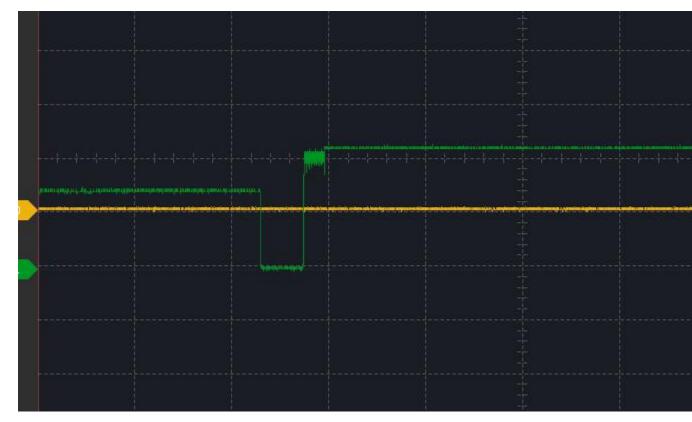
- 二,针对不识卡问题 可以从以下几点排查。
- 1,测量卡座管脚和模块端对应信号的管脚是否导通。
- 2,测量 sim 卡各路信号是否因器件焊接原因导致跟 GND 短路。
- 3, 拆掉 sim 卡上各路信号对地的电容和 TVS 器件。
- 4,分别从卡座端和模组端测量 sim 卡初始化的上电时序,看那路信号异常,再重点排查异常原因。

- 5, 拆掉 sim 卡座 直接飞线到 sim 卡弹片上验证--排除卡座原因导致。
- 6,如果以上几点都无问题,建议从软件角度排查。
- 三 客户案例分析

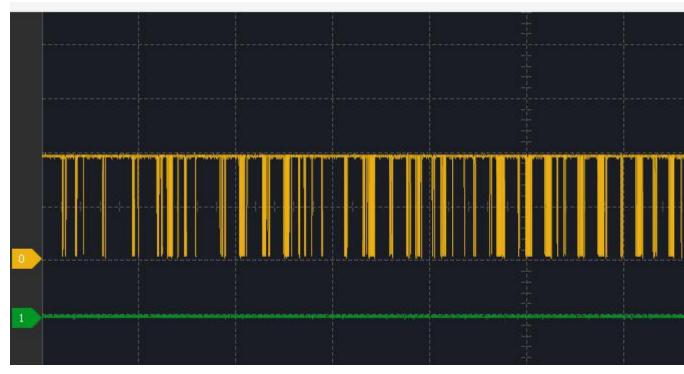
客户反馈概率不识别卡,现场验证流程如下。

查询 AT+CPIN? 返回错误,直接把客户设备上的 minipcie 模组和 sim 卡放到我司开发板上可以正常识别卡。

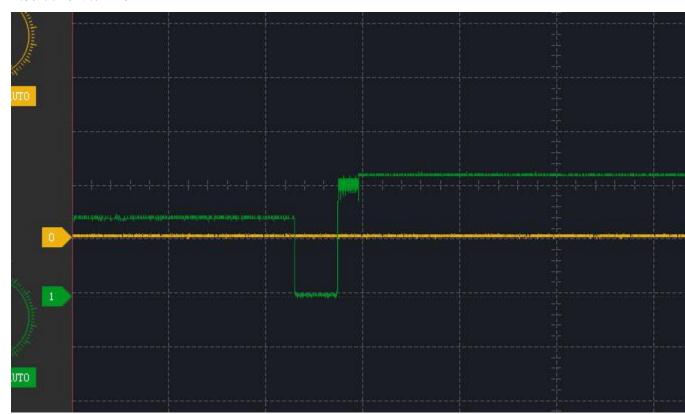
- 1, 再次把模组和 SIM 卡插到客户主板上任然不识别卡。
- 2, 测量 sim 卡开机初始化时的上电时序 VDD REST CLCK DATA 发现 DATA 信号异常,无交互信息,具体波形图如下:



4. 再把模组和 sim 卡插到我司开发板上,测量开机初始化时 sim 卡的上电时序,DATA 信号正常交互。



5,把模组和  $\sin$  卡再插到客户主板上,分别测量卡座  $\min$  脚端和模组  $\min$  脚端的 DATA 信号,均异常无任何交互信息。



- 6, 测量卡座 DATA pin 脚和模组 DATA pin 脚之间阻抗 23 欧姆 也正常。
- 7. 目检卡座外观焊接也无异常。



- 8,把 sim 卡背面垫张纸再插进卡槽测试 DATA 信号正常设备也可以上线。
- 9, 把 sim 卡背面垫张纸再插进卡槽然后上电开机,反复插拔开机 5 次,data 信号正常设备也可以上线。
- 10,找一张新卡插进原来不能上线的设备,开机上电测量 data 信号,波形正常有交互信息,设备也可以上线。
- 11, 把原来不上线的卡, 金属面做清洁处理, 然后再插拔开机反复 3 次, 2 次可以正常上线, 一次失败。

综合以上内容可以初步确认,因为 sim 卡弹片松动导致 DATA 信号这个顶针接触不好造成概率识别卡失败,另根据 11 的实验卡表面灰尘也会导致概率识卡失败。